# Relazione di Elettronica

#### Francesco Forcher

Università di Padova, Facoltà di Fisica francesco.forcher@studenti.unipd.it Matricola: 1073458

Davide Chiappara

Università di Padova, Facoltà di Fisica davide.chiappara@studenti.unipd.it Matricola: 1070160

Gabriele Labanca

Università di Padova, Facoltà di Fisica gabriele.labanca@studenti.unipd.it Matricola: 1069556

27 febbraio 2015

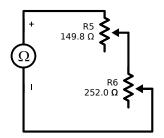
#### Sommario

Sono stati costruiti dei circuiti elementari e sono state misurate le resistenze interne degli strumenti di misura. Si è inoltre verificata la validità della legge di Ohm.

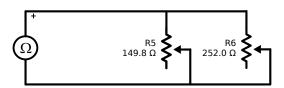
# INDICE

I	Circ	uiti	2			
II	Analisi dei dati					
	I	Misure dirette di resistenze	4			
	II	Misura voltamperometrica di una resistenza	5			
	III	Resistenze interne degli strumenti di misura	9			
III	III Appendice: calcolo degli errori					
IV	V Conclusioni					
V	Cod	ice	11			

# I. CIRCUITI



**Figura 1:** Resistenza in serie



**Figura 2:** Resistenza in parallelo

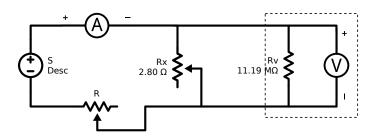


Figura 3: Misura voltamperometrica

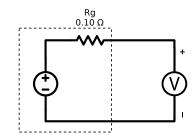


Figura 4: Resistenza del generatore (I)

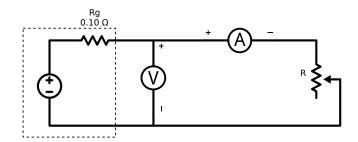
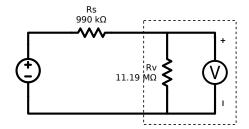
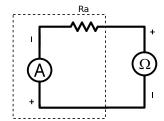


Figura 5: Resistenza del generatore (II)



**Figura 6:** Resistenza voltmetro



**Figura 7:** Resistenza amperometro

# II. ANALISI DEI DATI

Nota bene: tutti i calcoli sono stati effettuati mantenendo un numero superiore di cifre significative, riducendone il numero solo in sede di presentazione dati.

#### II.I Misure dirette di resistenze

I valori riportati in **Tabella 1** (valori in  $\Omega$ ) sono quelli delle misure dirette delle resistenze, prese col multimetro FLUKE 111.

Per stimare gli errori delle misure dirette si è usata la formula nell'appendice **ŞIII**.

Per quanto riguarda le resistenze  $R_5$  e  $R_6$  in serie, da una misurazione diretta effettuata col multimetro FLUKE 111 risulta che  $R_{S,sper}=(402\pm2)\Omega$ .

Per il calcolo teorico, è stato considerato che  $R_{S,teor} = k \cdot (R_5^{(r)} + R_6^{(r)})$ : infatti la k è costante in misurazioni successive, mantenendo il medesimo fondo scala. Con semplice propagazione degli errori risulta che

$$\sigma_{R_{S, {
m teor}}} = \sqrt{(R_5 + R_6)^2 \cdot \sigma_k^2 + \sigma_{R_5^{(r)}}^2 + \sigma_{R_6^{(r)}}^2};$$

$$R_{S, {
m teor}} = (402 \pm 2)\Omega$$

È stata calcolata la compatibilità tra le due diverse stime della resistenza, considerando che la loro differenza dovrebbe essere nulla:

$$\Delta R = R_{S,teor} - R_{S,sper} = k \cdot (R_{S,sper}^{(r)} - R_5^{(r)} - R_6^{(r)})$$

da cui per propagazione si ricava che

$$\sigma_{\Delta R} = \sqrt{(\Delta R)^2 \sigma_k^2 + 3\sigma_R^{(r)2}}$$

Tabella 1: Misure dirette resistenze

	R	$\sigma_{R}$	$R_{FS}$
$R_1$	67.8	0.4	600
R <sub>2</sub>	67.9	0.4	600
$R_3$	561	3	600
$R_4$	1890	10	6000
$R_5$	149.8	0.8	600
R <sub>6</sub>	252.0	1.3	600

e quindi

$$\lambda = \frac{|\Delta R - 0|}{\sigma_{\Delta R}} = 0.5$$

Per il calcolo della resistenza equivalente a  $R_5$  e  $R_6$  in parallelo, il valore misurato con il multimetro FLUKE 111 è  $R_{P,sper}=(94\pm2)\Omega$ .

Considerando che  $R_{P,teor} = k \frac{R_5^{(r)} R_6^{(r)}}{R_5^{(r)} + R_6^{(r)}}$  e propagando, riutilizzando la medesima semplificazione sull'errore di scala, si ottiene

$$\sigma_{P\!,teor} = \sqrt{\left(\frac{R_5 R_6}{R_5 + R_6}\right)^2 \sigma_k^2 + \frac{R_5^4 + R_6^4}{(R_5 + R_6)^4} \sigma_{R_{P\!,teor}}^2}.$$

$$R_{P,teor} = (94 \pm 0.5)\Omega$$

Ridefinendo

$$\Delta R = k \cdot \left( R_{P,sper}^{(r)} - \frac{R_5^{(r)} R_6^{(r)}}{R_5^{(r)} + R_6^{(r)}} \right)$$

da cui per propagazione si ricava che

$$\sigma_{\Delta R} = \sqrt{\sigma_k^2 \cdot \Delta R^2 + \sigma_{R^{(r)}}^2 \left(1 + \frac{R_5^4 + R_6^4}{(R_5 + R_6)^4}\right)}$$

la compatibilità risulta

$$\lambda = \frac{|\Delta R - 0|}{\sigma_{\Delta R}} = 0.39$$

# II.II Misura voltamperometrica di una resistenza

Per misurare una resistenza piccola è stato costruito un circuito come in figura. Una prima misura diretta è stata effettuata utilizzando il multimetro FLUKE 111, che è risultata  $R_x = (3.0 \pm 0.1)\Omega$ .

Costruito il circuito, si è variata la resistenza di carico e la potenza erogata dal generatore per indagare di quanto fosse la caduta di potenziale al variare della corrente che attraversa R. I dati ottenuti sono riportati in **Tabella 2**. Il fondo scala è di 200mA per le correnti e di 600mV per le tensioni.

Nel **Grafico 1** sono riportate tali misure esprimendo V in funzione di I, sovrapposte a un fit lineare ottenuto col metodo della massima verosimiglianza.

I coefficienti della retta interpolante y = mx + q sono:

$$m = (2.798 \pm 0.007)\Omega$$

$$q = (1.0 \pm 0.5) \text{mV}.$$

i (mA)	V (mV)	
25.0	70.5	
30.6	86.2	
37.5	106.4	
49.6	140.3	
60.8	171.7	
64.7	182.0	
72.9	204.3	
81.8	230.1	
90.5	254.8	
100.0	280.1	

Tabella 2: Misure caduta di potenziale

Utilizzando la formula per la covarianza tra i coefficienti dell'interpolazione lineare, si è potuto calcolare la correlazione

$$\rho(m,q) = \frac{\text{cov}(m,q)}{\sigma_m \sigma_q} = -0.93$$

e l'errore a posteriori sulla caduta di tensione è di  $\sigma_V = 0.6 \text{mV}$ .

Questo valore è stato calcolato direttamente dai dati con la formula<sup>1</sup>

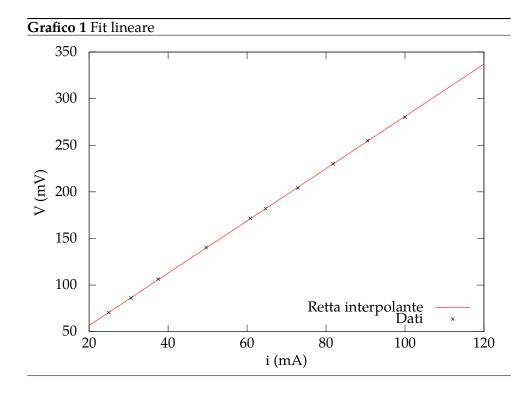
$$\sigma_{V} = \frac{\sum_{i}^{N} (y_{i} - (mx_{i} + q))^{2}}{N - 2}.$$
 (1)

Risulta un po' alto, ma si vede anche dal **Grafico 2** come un valore minore di  $\sigma_V$  implicherebbe che la maggior parte dei dati sia a più di una sigma dallo zero.

In tale grafico si è rappresentata la differenza tra il valore di tensione misurato e quello ricavato teoricamente dalla retta interpolante in corrispondenza del suo valore di corrente.

Una stima della resistenza è data dalla pendenza della retta interpolante. Tale retta ha un errore che è composizione di un errore sistematico e di uno statistico, infatti si può scrivere  $m = \frac{k_V \left(V_2^{(r)} - V_1^{(r)}\right)}{k_i \left(i_2^{(r)} - i_1^{(r)}\right)} = \frac{k_V}{k_i} m^{(r)}. \ Da \ una \ propagazione risulta che l'errore su tale grandezza è <math display="block">\sigma_m = \sqrt{\sigma_{m,fit}^2 + \sigma_{k_V}^2 m^2 + \sigma_{k_i}^2 m^2}$ 

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>1 M. Loreti, Teoria degli Errori e Fondamenti di Statistica, p. 184



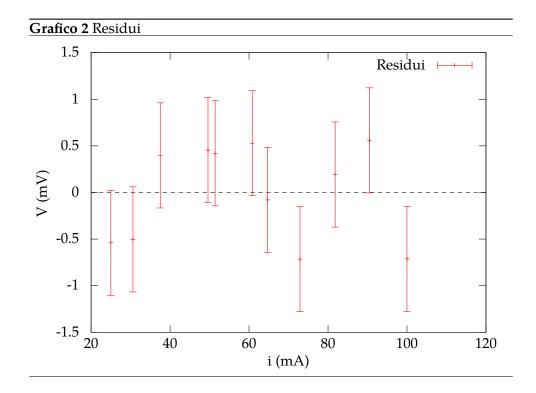
con  $\sigma_{m,fit}$  errore casuale ottenuto attraverso le formule dell'interpolazione. Risulta che l'incertezza sulla resistenza è quasi completamente data dall'errore sistematico. Il risultato finale è

$$R = (2.80 \pm 0.02)\Omega;$$

l'errore percentuale è 0.59%.

Si possono confrontare il risultato teorico e quello sperimentale con un calcolo di compatibilità. Dato che sono state usate strumentazioni differenti per le due stime, se ne può applicare la definizione:

$$\lambda = \frac{|R_x - R|}{\sqrt{\sigma_{R_x}^2 + \sigma_R^2}} = 1.7$$



# II.III Resistenze interne degli strumenti di misura

Attraverso costruzioni di circuiti o misure dirette, si sono stimate le resistenze interne degli strumenti utilizzati. Per la stima della resistenza interna del generatore si è costruito un circuito come in figura e utilizzato il voltmetro AGILENT U1232A con l'amperometro BECKMAN T110B. Dalle misure risulta che

$$V_0 = (5.01 \pm 0.01) V \text{ con } V_{FS} = 6V$$
 (2)

$$i = (124.9 \pm 0.5) \text{mA con } i_{FS} = 200 \text{mA}$$
 (3)

$$V = (5.00 \pm 0.01)V \text{ con } V_{FS} = 6V.$$
 (4)

Da uno studio del circuito si ricava la formula  $R_G = \frac{V_0 - V}{i}$ . Stimandone l'errore, per evitare problemi di correlazione si può scrivere

$$R_{G} = \frac{k_{\nu} \left(V_{0}^{(r)} - V^{(r)}\right)}{i}$$

da cui propagando:

$$\begin{split} \sigma_{R_G} &= \sqrt{R_G^2 \sigma_{k_V}^2 + \frac{\left(\sigma_{V^{(\tau)}}^2 + \sigma_{V_0^{(\tau)}}^2\right)}{i^2} + \frac{(V_0 - V)^2}{i^4} \sigma_i^2}, \\ R_G &= (0.10 \pm 0.01) \Omega \end{split}$$

Un diverso circuito è stato costruito per stimare la resistenza interna dell'AGILENT U1232A utilizzato come voltmetro. Una misurazione diretta di  $R_V$  è stata ottenuta utilizzando come ohmetro il BECKMAN T110B:

$$R_{V, \text{sper}} = (11.2 \pm 0.1) M\Omega$$

con fondo scala di  $20M\Omega$ . Le misure prese a circuito chiuso sono:

$$R_{S} = (0.990 \pm 0.005) M\Omega \text{ con } R_{FS} = 6M\Omega$$
 (5)

$$V_0 = (5.01 \pm 0.01) \text{V con V}_{FS} = 6 \text{V}$$
 (6)

$$V = (4.60 \pm 0.01)V \text{ con } V_{FS} = 6V \tag{7}$$

Studiando il circuito, si può dimostrare che  $R_{V, \, teor} = \frac{R_S V}{V_0 - V}$ . Evidenziando il coefficiente  $k_V$  e semplificandolo, si ha  $R_{V, \, teor} = \frac{R_S V^{(r)}}{V_0^{(r)} - V^{(r)}}$  da cui, propagando, si ottiene

$$\begin{split} \sigma_{R_{V,teor}} &= \sqrt{\sigma_{R_S}^2 \left(\frac{V}{V_0 - V}\right)^2 + \sigma_{V^{(r)}}^2 \left(\frac{R_S V_0}{(V_0 - V)^2}\right)^2 + \sigma_{V_0^{(r)}}^2 \left(\frac{R_S V}{(V_0 - V)^2}\right)^2}. \\ &R_{V,\,teor} = (11.19 \pm 0.08) M\Omega \end{split}$$

Per misurare la resistenza interna del BECKMAN T110B, usato come amperometro, si è semplicemente effettuato un collegamento con il FLUKE 111 usato come ohmetro. I valori sono riportati in **Tabella 3**.

$I_{FS}$	$R(\Omega)$	$\sigma_R(\Omega)$	$R_{FS}(\Omega)$
200 mA	1002	5	6000
2 mA	102.1	0.5	600
20 mA	11.4	0.1	600
200 mA	1.8	0.1	600
2 A	1.2	0.1	600

Tabella 3: Resistenze dell'amperometro BECKMAN

### III. APPENDICE: CALCOLO DEGLI ERRORI

Si riporta la formula usata per il calcolo dell'incertezza di una misura diretta  $A \pm \sigma_A$ :

$$\sigma_{A} = \sqrt{\sigma_{sist}^{2} + \sigma_{stat}^{2}} = 0.58\sqrt{\left(A \cdot \Delta P\right)^{2} + \left(n_{digit} \cdot min(FS)\right)^{2}}$$

Infatti gli errori legati alla misurazione sono dovuti sia a errori di scala ( $A = k_A \cdot A^{(r)}$ ), sia a errori casuali connessi al numero di digit. Per chiarezza di notazione,  $\sigma^{(r)}$  è considerato errore statistico, mentre con  $\sigma$  si intende l'errore totale.

Inoltre, per stimare  $\sigma_k$  si è utilizzato l'errore percentuale fornito dal costruttore del multimetro, considerando k distribuito uniformemente:

$$\sigma_{\rm k} = 0.58 \cdot \Delta_{\rm P}$$

## IV. CONCLUSIONI

Tutti i valori misurati e calcolati sono coerenti e richiamano le aspettative fatte. L'unica grandezza che rivela un parziale disaccordo tra i dati è la compatibilità nel caso della misura voltamperometrica. Si evince comunque, dai grafici presentati, che la retta interpola sufficientemente bene i dati raccolti.

## V. CODICE

É presentata qua la parte fondamentale del codice in c++ usato per i calcoli numerici. Inoltre è stato usato per i calcoli Mathematica.

```
1 double interp_delta(int N, double * x, double * y)
     2 {
     3
                            double delta=N*sumquad(N, x)-((sum(N, x))*(sum(N, x)));
     4
                           return delta;
     5 }
     6 double interp_a(int N, double * x, double * y)
     7
     8
                            double a=(1/interp\_delta(N, x, y))*((sumquad(N, x))*(sum(N, x)
                                      y))-(sum(N, x))*(sumprod(N, x, y)));
     9
                            return a;
10 }
11 double interp_b(int N, double * x, double * y)
12 {
13
                             double b=(1/interp\_delta(N, x, y))*(N*(sumprod(N, x, y))-((sum(N, y)))*(N*(sumprod(N, x, y)))*(N*(sumprod(N, x
                                      x))*(sum(N, y)));
14
                           return b;
15 }
16 double sigmay_post(int N, double * x, double * y)
17 {
18
                            double sy=0;
19
                            for (int i=0; i<N; i++){</pre>
20
                                         sy=((interp_a(N, x, y))+((interp_b(N, x, y)))
                                       y) *x[i] -(y[i]) *((interp_a(N, x, y)) +((interp_b(N, x, y)) + ((interp_b(N, x, y)) + ((i
                                      y))*x[i])-(y[i]));
21
22
                           sy=sy/(N-2);
23
                            sy=sqrt(sy);
24
                            return sy;
25 }
26 double interp_sigmaa(int N, double * x, double * y)
27 | {
28
                             double sa=(sigmay_post(N, x, y))*sqrt((sumquad(N,
                                       x))/(interp_delta(N, x, y)));
29
                            return sa;
30 }
31 double interp_sigmab(int N, double * x, double * y)
32 | {
33
                            double sb=(sigmay_post(N, x, y))*sqrt(N/(interp_delta(N, x, y)));
34
                    return sb;
35 }
36 double cov_mq(int N, double * x, double * y)
37
38
                          return (-(sum(N, x)*sigmay_post(N, x, y)*sigmay_post(N, x,
                                      y)/interp_delta(N, x, y)));
39 }
```